



X線ペンデル干渉の空間分布の計測

北口雅暁、伊藤茂康、内田裕也、福村省三、山本奈々
名古屋大学 理学研究科

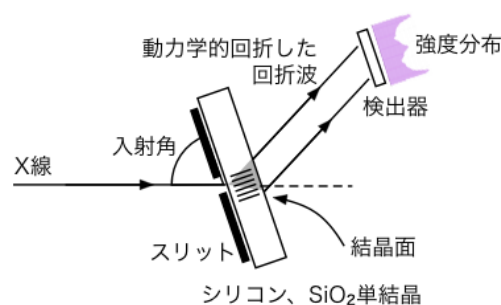
キーワード：中性子電気双極子能率、素粒子標準模型を超える物理、動力的回折、ペンデル干渉

1. 背景と研究目的

宇宙誕生の際、物質・反物質が同量生成されたにもかかわらず、現在の宇宙は物質優勢である。これを説明するのが「CP 対称性の破れ」であるが、素粒子標準模型が持つ破れの大きさは観測事実を記述するには小さすぎる。これは未知の大きな CP 対称性の破れの存在を示唆しており、現在素粒子物理学の最大の課題の一つである。中性子の永久電気双極子能率は、CP 対称性の破れと対応した「時間反転対称性の破れ」の探索の良いプローブである。中性子波動が結晶内部の電場によって受ける影響を高精度で測定することで、中性子電気双極子能率を探索することができる。単結晶内部での中性子波動の伝播は動力的回折理論に基づいており、その理解が必須である。本実験では、単結晶による動力的回折を観測するための測定手法の確立を目指す。単結晶の動力的回折特有の現象としてペンデル干渉を測定する。ペンデル干渉は結晶の対称性に起因する干渉縞で、X線を用いても現れる。中性子線を用いた実験の基礎として、X線によるペンデル干渉の測定を行う。

2. 実験内容

2.8mm 厚のシリコン単結晶、 SiO_2 単結晶の上流に幅 0.1mm のスリットを設置し、22keV X線を、所定の角度で入射する。動力的回折の結果、X線は空間的に広がり、ペンデル干渉縞と呼ばれる強度空間分布を持って結晶から出射する。回折角方向に2次元検出器を配置し、その空間分布を観測する。



3. 結果および考察

シリコン単結晶、 SiO_2 単結晶試料に対してペンデル干渉の観測を試みたが、明瞭な縞模様を観測することはできなかった。今回の試料は BL8S1 にて角度スキャンによってペンデル干渉の観測に成功したものである。セットアップを見直し、再度2次元強度分布の取得を目指す。

継続した実験で、これらの試料のペンデル干渉模様の観測に成功した。結果についてはその報告書で述べる。

参考文献

1. A.D. Sakharov, Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 5, 32-35 (1967).
2. J.M.Pendlebury, et al., Phys. Rev. D92 (2015) 092003.
3. V V Fedrov, et al., Phys. Lett. B 694(2010).
4. C. G. Shull, Phys. Rev. Lett. 21, 1585 (1968).
5. S. Itoh, et. al., Nucl. Instr. and Meth. A908, 78-81 (2018).